SPring-8における気相分子の硬X線電子分光実験 <sup>1</sup>兵庫県立大、<sup>2</sup>理研、<sup>3</sup>京都大 下條 竜夫<sup>1,2</sup>、大浦 正樹<sup>2</sup>、永谷 清信<sup>2,3</sup>、玉作 賢治<sup>2</sup>

## Hard x-ray photoelectron spectroscopy experiments of gas-phase molecules at Spring-8

•Tatsuo Gejo<sup>1,2</sup>, Masaki Oura<sup>2</sup>, Kiyonobu Nagaya<sup>2,3</sup>, Kenji Tamasaku<sup>2</sup>
<sup>1</sup>Graduate school of material Science, University of hyogo, Japan
<sup>2</sup>Riken, Japan
<sup>3</sup>Department of Physics, Kyoto University, Japan

**【** Abstract **】** The photoionization process of the Iodomethane and tri-fluoromethane molecules following core-shell photoexcitation around the Iodine K edge has been studied by using high resolution photoelectron and Auger electron spectroscopic technique. *LMM* Auger spectra show that, below K edge, L vacancies are produced only by direct ionization, while above the K edge some of these vacancies are mainly produced by K-L emission following 1s photoionization. Due to the dipole selection rule for x-ray emission, the dominant role of the K L relaxation process is rather directly observed.

【序】深い内殻、いわゆる deep core にホールを持った光励起分子はきわめて不安定 であり、その寿命は1 fs 程度かそれ以下である。この内殻励起状態は、ケイ光放出、 オージェカスケード(多段階のオージェ崩壊)などをへて、最終的に多価のフラグメ ントイオンへと崩壊していく。

硬X線光電子分光、いわゆる HAXPES は、平均自由行程の長い高エネルギーの光電 子を利用するために開発された実験手法である。表面の影響を最低限に押さえ、固体 内部の電子状態が測定できるため、各放射光施設で広く利用されている。通常、気相 分子に用いられることはなかったが、上記の深い内殻を励起したときのダイナミクス 測定のために、様々な実験が行われるようになってきた。

最近、我々は、SPring-8の硬X線を利用し、キセノンの深い内殻を励起した時の硬 X線光電子分光を行った[1]。具体的には、35.5 keVの硬X線を利用し、キセノン の1*s*光電子スペクトルおよびオージェ電子スペクトル測定を行った。その結果、1*s* 内殻空孔の寿命は約68 as であり、また1*s*電子イオン化極限(K端)以上のエネル ギーで励起した場合、LMM オージェスペクトルはL<sub>23</sub>MM オージェ過程が支配的になる ことなどがわかった。

さて、分子の場合、このようなオージェカスケードの最中に分子の解離が起こる。 つまり、オージェカスケード中に、分子のオージェスペクトルではなく、解離したフ ラグメントのオージェスペクトルがあらわれることになる。また、解離の最中にオー ジェ過程が起こる場合は、スペクトルのピークシフトやブロードニングも発生する [2]。我々は、分子の深い内殻励起領域での振る舞いを調べるため、ヨウ化メチル (CH3I)とトリフルオロヨードメタン(CF3I)を用い、ヨウ素の 1*s* 光電子とオージ ェスペクトルを測定したので報告する。 【方法】実験は SPring-8、BL19SU で行った。ヨウ化メチルとトリフルオロヨードメ タンをガスセル内に導入し、高分解能光電子分光装置を用い光電子スペクトルを測定 した。入射光の偏光方向は、測定装置に対し平行にした。ヨウ素の直接イオン化エネ ルギーである 35.5 keV 付近に光励起エネルギーを設定し、1s電子イオン化極限の上 と下のエネルギー領域で測定を行った。

【結果・考察】図1に35.46 keV の励起エネルギーで測定したヨウ 化メチルの1s光電子スペクトルを 示す。幅は12.5 eV 程度であり、複 数の振動バンドとシェイクアップ 状態が含まれていると考えられる。

図2には、この励起エネルギー付 近で測定したヨウ素の LMM オージ ェスペクトルを示す。上が 1*s* 電子 イオン化極限以下の励起エネルギ −での測定、下が 1*s* 電子イオン化 極限より上のエネルギーでの測定 である。赤い矢印で示したバンドが しきい値より上のエネルギーの励 起では消失していることがわかる。 このことは、原子番号の近いキセノ ンのスペクトルの比較から、K 端よ り上の励起ではL<sub>20</sub>MM オージェスペ クトルが支配的であり、L1MM オー ジェスペクトルが相対的に弱いた め観測されていないことを示す。こ れは、1s 空孔により 2p 1sケイ光 放出が起こり、その後にLMM オージ ェ過程が起こったためと考えられ る。

## 【参考文献】

 M. N. Piancastelli, K. Jankala, L. Journel, T. Gejo, Y. Kohmura, M. Huttula, M. Simon, and M. Oura,

Physical Review A 95, 061402(R) (2017)

[2] T. Gejo, M. Oura, T. Tokushima, Y. Horikawa, H. Arai, M. Oura and N. Kosugi, *J. Chem. Phys.* 147, 044310 (2017).



図 1 .35.46 keV で励起した時のヨウ化メチルの 1s 光電子 スペクトル



図2.35.46 keV で励起した時のヨウ化メチルの LMM オ ージェ電子スペクトル。赤い矢印で示したバンドはしきい 値以下の励起でのみ観測されるため、L<sub>1</sub>MM オージェに起 因するバンドと考えられる。